

Relatório

# Registo de descrição

Data relatório

2024-10-06

Registo

PT/FCT/JNICT/DSPP-DFACC/002/0301/2669 - Mário José Gomes Boucinha

<b>Nível de descrição</b>	DC
<b>Código de referência</b>	PT/FCT/JNICT/DSPP-DFACC/002/0301/2669
<b>Tipo de título</b>	Formal
<b>Título</b>	Mário José Gomes Boucinha
<b>Datas de produção</b>	1994-11-26 - 1995-03-02
<b>Dimensão e suporte</b>	Papel A4
<b>Entidade detentora</b>	Fundação para a Ciência e a Tecnologia
<b>Âmbito e conteúdo</b>	<p>Contém o processo de atribuição de Bolsa para Jovens Investigadores (BJI), no âmbito do Programa de Formação e Mobilidade de Recursos Humanos, com o nº 1977/94, a Mário José Gomes Boucinha, para participação em projeto CTM/1416/92, com o título "Caracterização da densidade de estado profundos de películas finas de silício amorfo hidrogenado", no Departamento de Física Molecular, Complexo I, Instituto Superior Técnico, em Lisboa.</p> <p>Responsável pela formação: Ana Maria Branquinho de Amaral.</p> <p>Foi elaborado um relatório com o título: "Determinação da densidade de estados do silício amorfo hidrogenado por medidas de admitância de díodos schottky".</p>
<b>Áreas científicas</b>	Física
<b>Cota descritiva</b>	A.21.06.5
<b>Cota original</b>	007970/2669
<b>Idioma e escrita</b>	por (português)
<b>Características físicas e requisitos técnicos</b>	Bom estado
<b>Tipo u.i.</b>	Capilha
<b>Unidades de descrição relacionadas</b>	Relação complementar: PBIC/C/CTM/1416/92 (Ui), cota 003114.